4.2 主存储器

- •一、概述
- •二、半导体存储芯片简介
- •三、随机存取存储器(RAM)
- ·四、只读存储器(ROM)
- · 五、存储器与 CPU 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

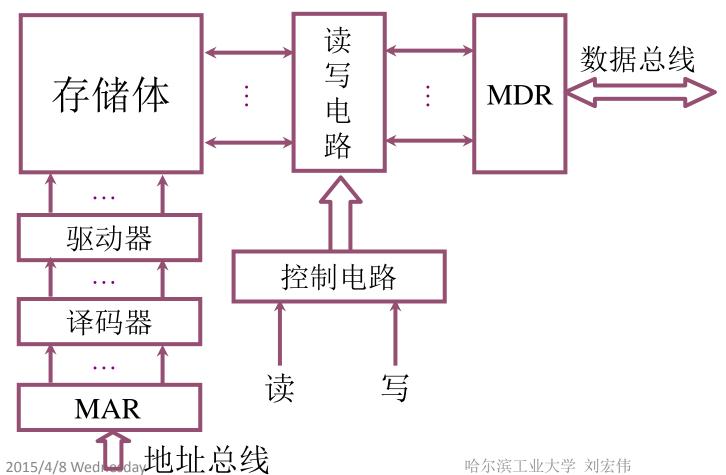
4.2 主存储器——概述

- 1. 主存的基本组成
- · 2.主存与CPU之间的联系
- 3.主存中存储单元地址的分配
- 4.主存的技术指标

4.2 主存储器

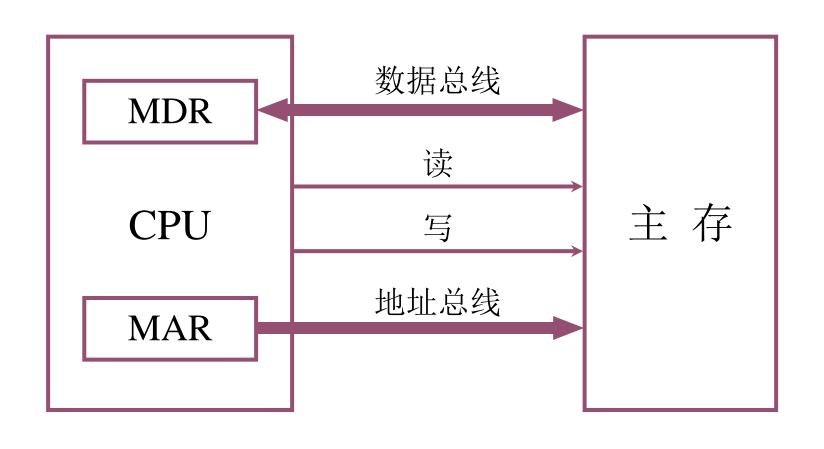
概述

1. 主存的基本组成



2. 主存和 CPU 的联系

4.2



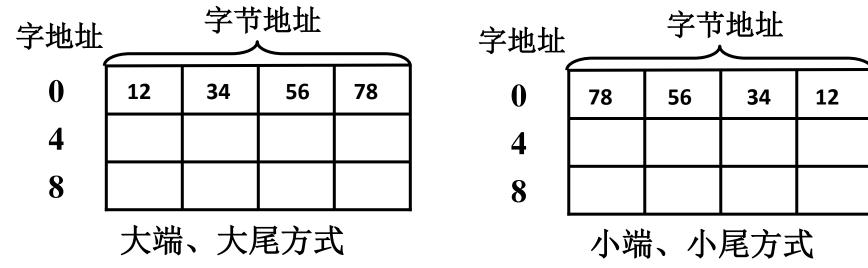
3. 主存中存储单元地址的分配

4.2

12345678H 这个数据如何在主存储器中进行存储?

高位字节 地址为字地址

低位字节 地址为字地址



设地址线 24 根

按字节寻址 $2^{24} = 16 \text{ MB}$

若字长为16位

按 字 寻址

8 MW

若字长为32位

按字 寻址 **4 MW**

4. 主存的技术指标

4.2

(1) 存储容量 主存存放二进制代码的总位数

(2) 存储速度

• 存取时间 存储器的 访问时间

读出时间 写入时间

• 存取周期 连续两次独立的存储器操作

(读或写) 所需的 最小间隔时间

读周期 写周期

(3) 存储器的带宽 位/秒

4.2 主存储器

- •一、概述
- •二、半导体存储芯片简介
- ·三、随机存取存储器(RAM)
- ·四、只读存储器(ROM)
- · 五、存储器与 CPU 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

4.2 主存储器——半导体芯片简介

- 1. 半导体存储芯片的基本结构
- 2. 半导体存储芯片的译码驱动方式
 - ✓线选法
 - ✓重合法

二、半导体存储芯片简介

4.2

1. 半导体存储芯片的基本结构



芯片容量	数据线(双向)	地址线(单向)
$1K\times4$ 位	4	10
16K×1位	1	14
工业大 多K 素 8位	8 哈尔滨	2015/4/8 Wednesday

二、半导体存储芯片简介

4.2

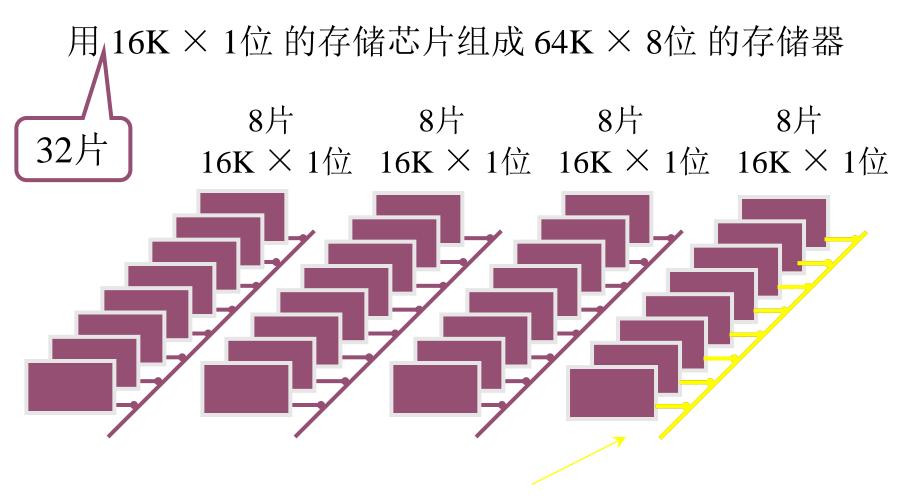
1. 半导体存储芯片的基本结构



2015/4/8 Wednesday 哈尔滨工业大学 刘宏伟 17

存储芯片片选线的作用

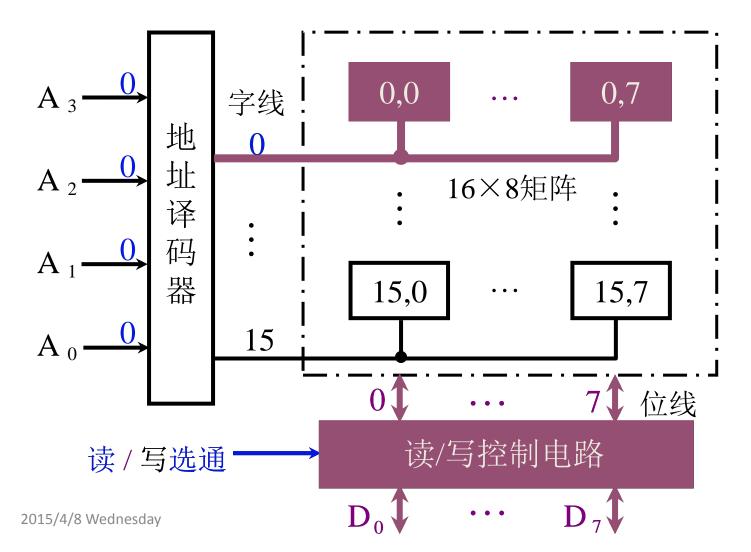
4.2



当地址为65535时,此8片的片选有效

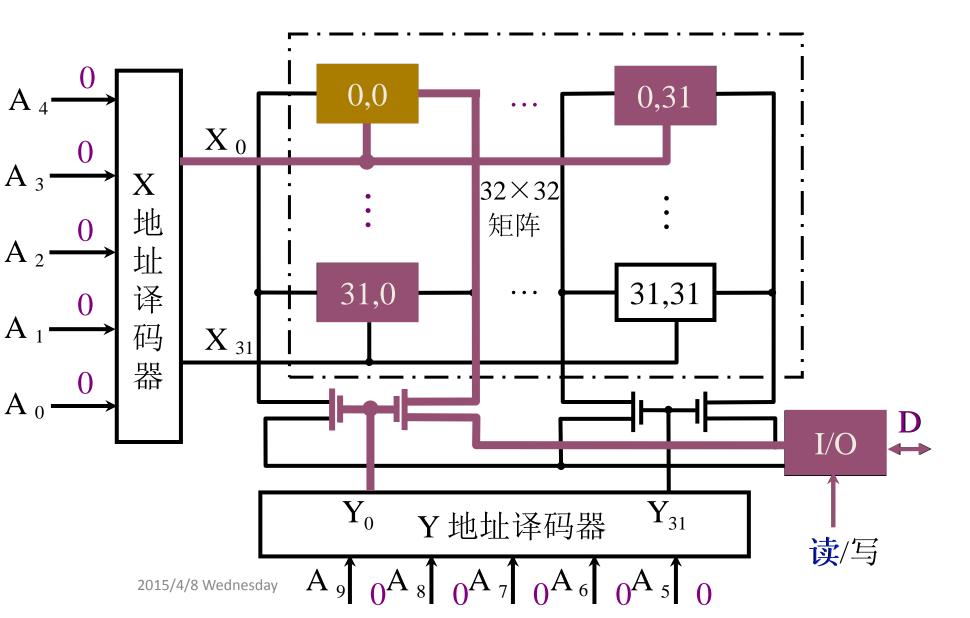
2. 半导体存储芯片的译码驱动方式 4.2

(1) 线选法



(2) 重合法

4.2



4.2 主存储器

- •一、概述
- •二、半导体存储芯片简介
- •三、随机存取存储器(RAM)
- ·四、只读存储器(ROM)
- · 五、存储器与 CPU 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

4.2 主存储器——随机存取存储器

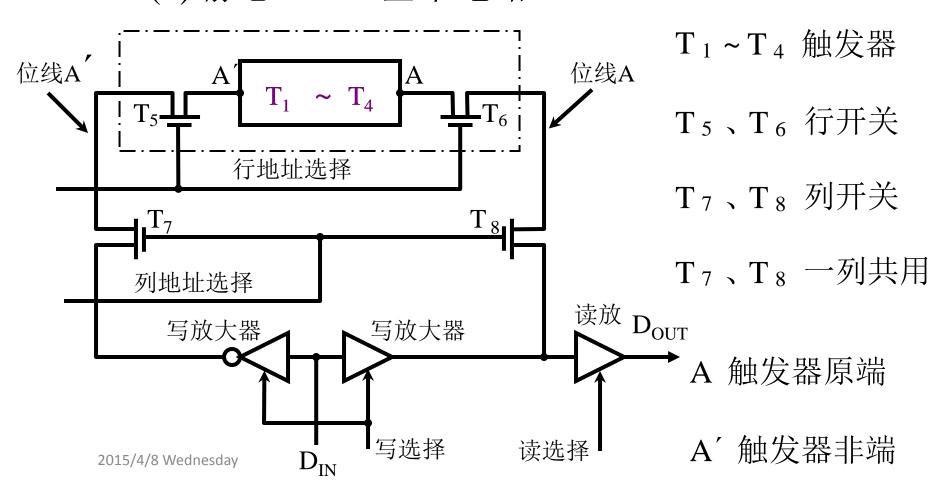
- 1. 静态 RAM (SRAM)
 - ✓保存0和1的原理是什么?
 - ✓基本单元电路的构成是什么?
 - ✓对单元电路如何读出和写入?
 - ✓典型芯片的结构是很么样子的?
 - ✓静态RAM芯片的如何进行读出和写入操作?
- 2. 动态 RAM (DRAM)
- 3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较

三、随机存取存储器(RAM)

4.2

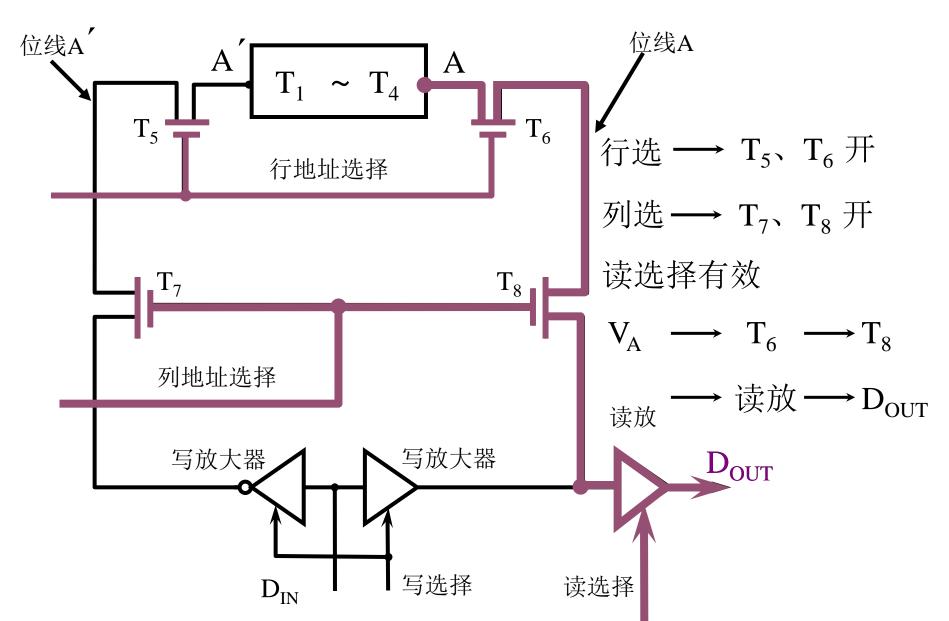
1. 静态 RAM (SRAM)

(1) 静态 RAM 基本电路



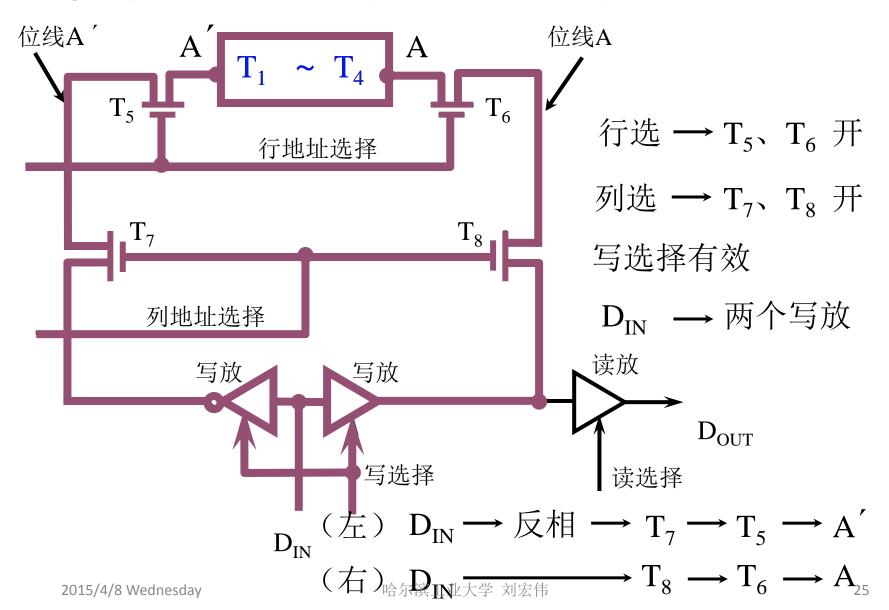
① 静态 RAM 基本电路的 读 操作





② 静态 RAM 基本电路的 写 操作

4.2

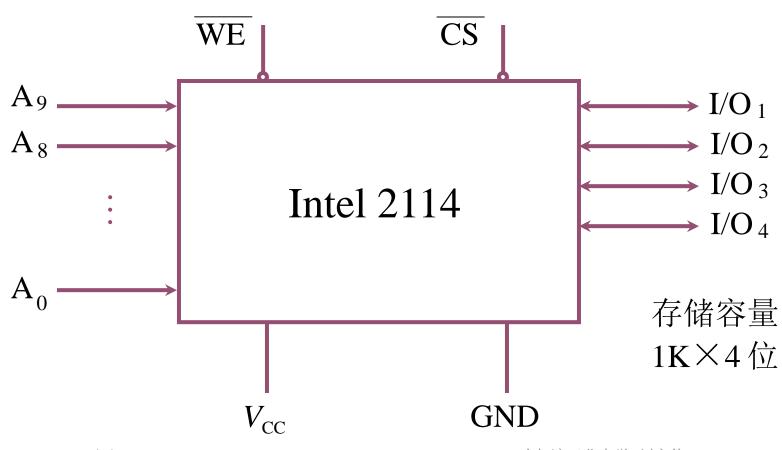


(2) 静态 RAM 芯片举例

4.2

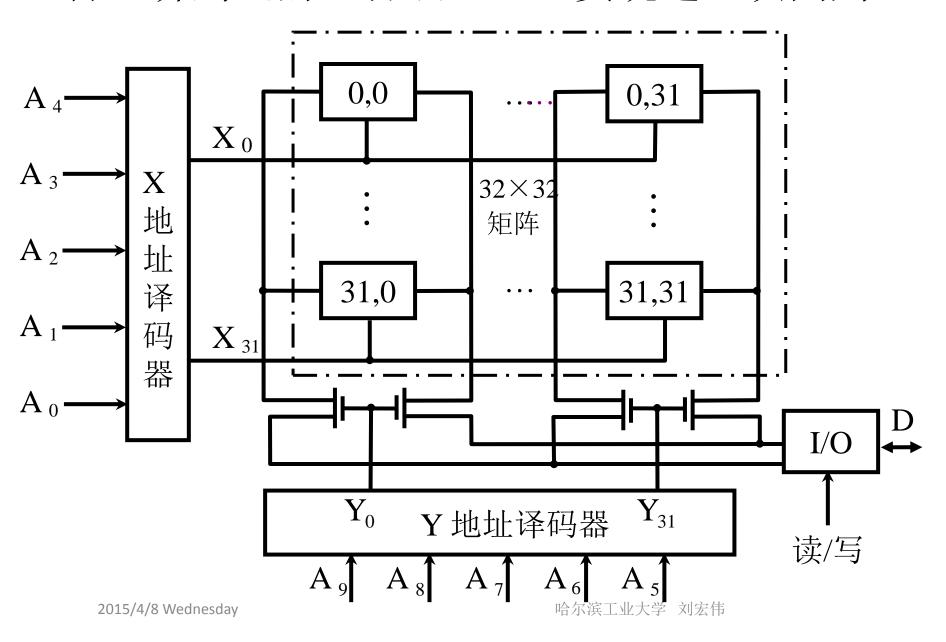
26

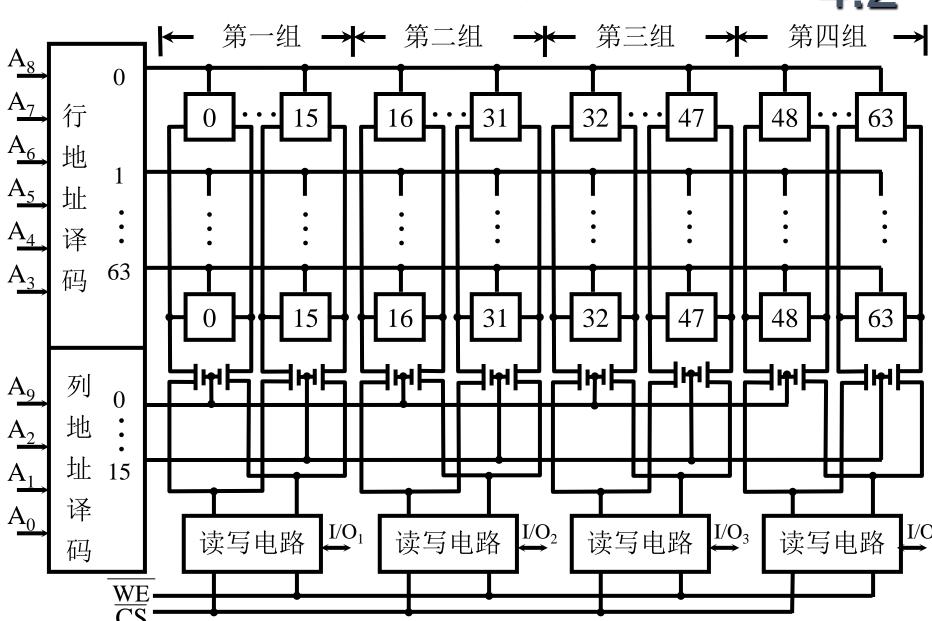
① Intel 2114 外特性

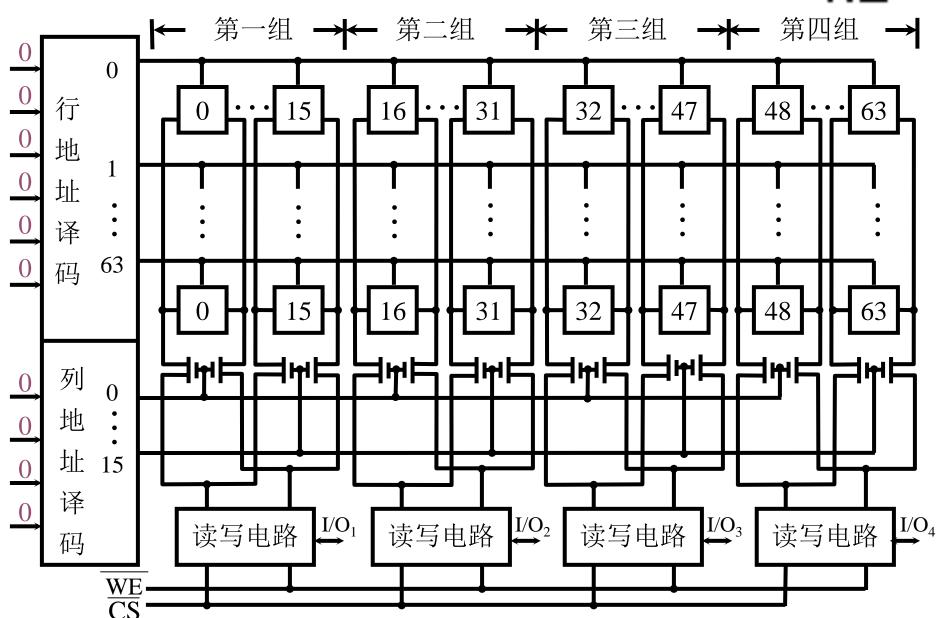


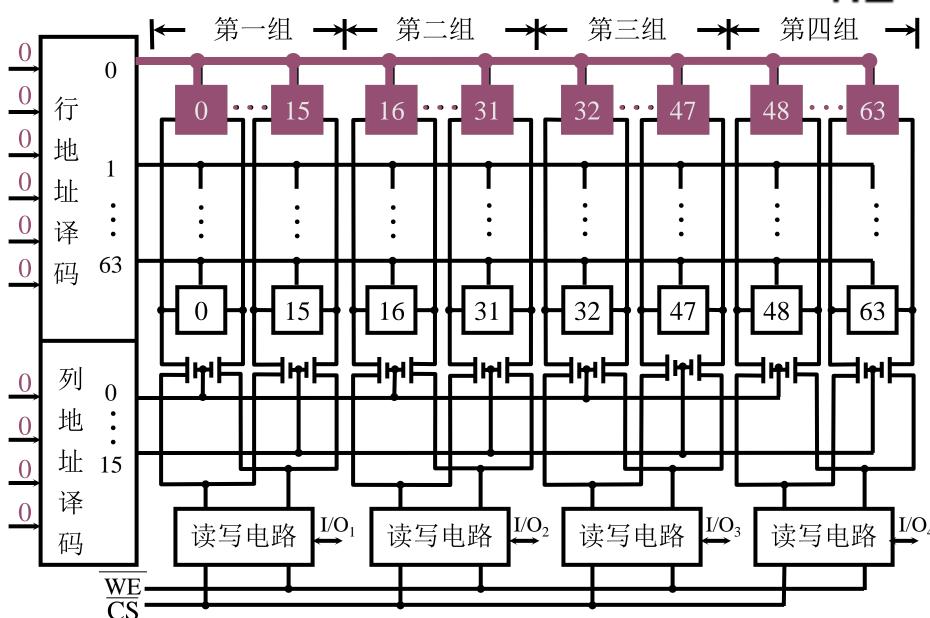
2015/4/8 Wednesday 哈尔滨工业大学 刘宏伟

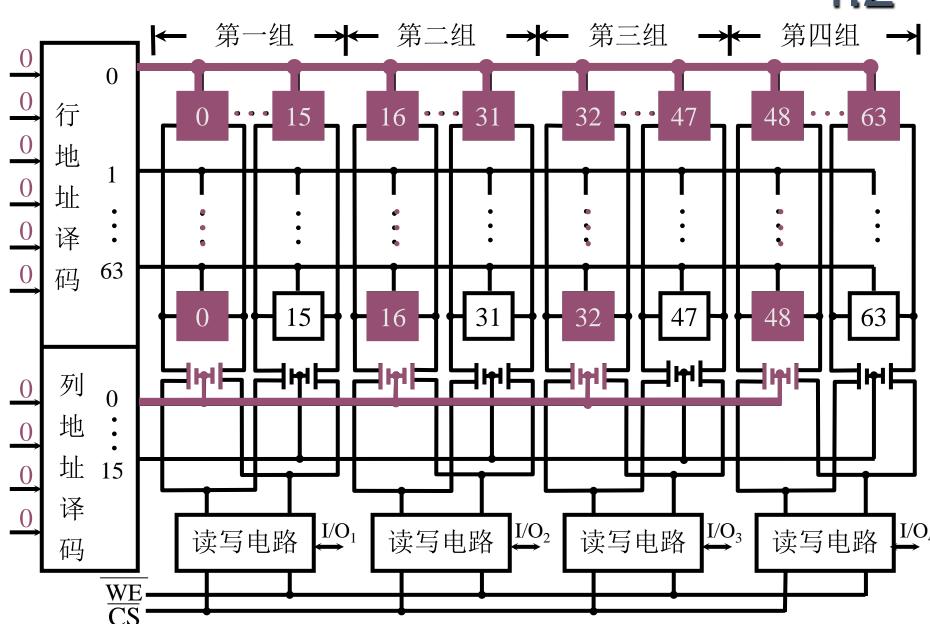
曾经讲到过的重合法,怎么实现选一次四列?











② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 第一组 🛶 第二组 🛶 第三组 **→** 第四组 → 0 63 列 地 址 译 I/O_1 读写电路 读写电路 读写电路 读写电路。 **WE**

② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 第一组 🛶 第二组 🛶 第三组 **→** 第四组 → 0 63 列 地 址

 I/O_1

读写电路

读写电路

读写电路

读写电路

33

译

② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 第一组 → ★ 第二组 → ★ 第三组 → ★ 第四组 → 地 译 63 码 列 地 址 15 读写电路 读写电路 读写电路 读写电路

② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 第一组 🛶 第二组 🛶 第三组 → 第四组 0 63 列 地 址 译 I/O_3 I/O_4 读写电路

63

列

地

址

译

③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 与 第一组 🛶 第二组 🛶 第三组 0 48 31 16 地 址 译 63 码 48 列 地 址 15 译 I/O₁ I/O_3 读写电路 读写电路 读写电路 读写电路 码 WE CS

 A_8

 A_{7}

③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 与 第一组 🛶 第二组 🛶 第三组 **→** 第四组 → 0 32 31 16 63 31 列 地 址 译 I/O₁ 读写电路 读写电路 读写电路 读写电路

38

WE

③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 与 第一组 🛶 第二组 🛶 第三组 **→** 第四组 → 0 63 31 列 地 址 译 I/O_1 读写电路 读写电路 读写电路 读写电路 WE

③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 与 第一组 🛶 第二组 🛶 第三组 第四组 0 63 列 地 址 译 I/O_3 读写电路 读写电路 读写电路 读写电路

③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 与 第一组 🛶 第二组 🛶 第三组 **→** 第四组 → 0 63 列 地 址 译 I/O₁ 读写电路 读写电路 读写电路 读写电路

③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 与 第一组 🛶 第二组 🛶 第三组 **→** 第四组 → 0 译 63 列 地 址 译 I/O₃ 读写电路

③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 与 第一组 🛶 第二组 🛶 第三组 **→** 第四组 → 0 63 列 地 址 译 I/O₃

③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 与 第一组 🛶 第二组 🛶 第三组 第四组 0 63 列 地 址 译 I/O₃ 读写电路

③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 与 第一组 🛶 第二组 🛶 第三组 **→** 第四组 → 0 译 63 列 地 址 译 I/O₃ 读写电路

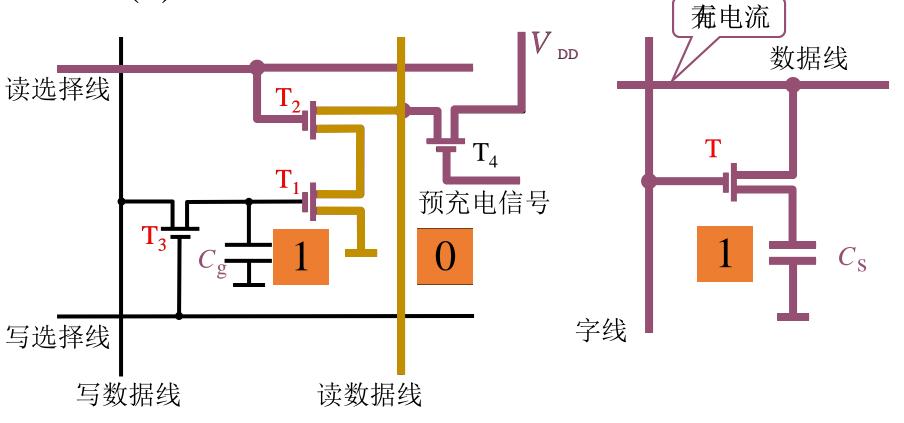
4.2 主存储器——随机存取存储器

- 1. 静态 RAM (SRAM)
- 2. 动态 RAM (DRAM)
 - ✓保存0和1的原理是什么?
 - ✓基本单元电路的构成是什么?
 - ✓对单元电路如何读出和写入?
 - ✓典型芯片的结构是很么样子的?
 - ✓动态RAM芯片的如何进行读出和写入操作?
 - ✓动态RAM为什么要刷新,刷新方法?
- 3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较

2. 动态 RAM (DRAM)

4.2

(1) 动态 RAM 基本单元电路



读出与原存信息相反 写入与输入信息相同 2015/4/8 Wednesday

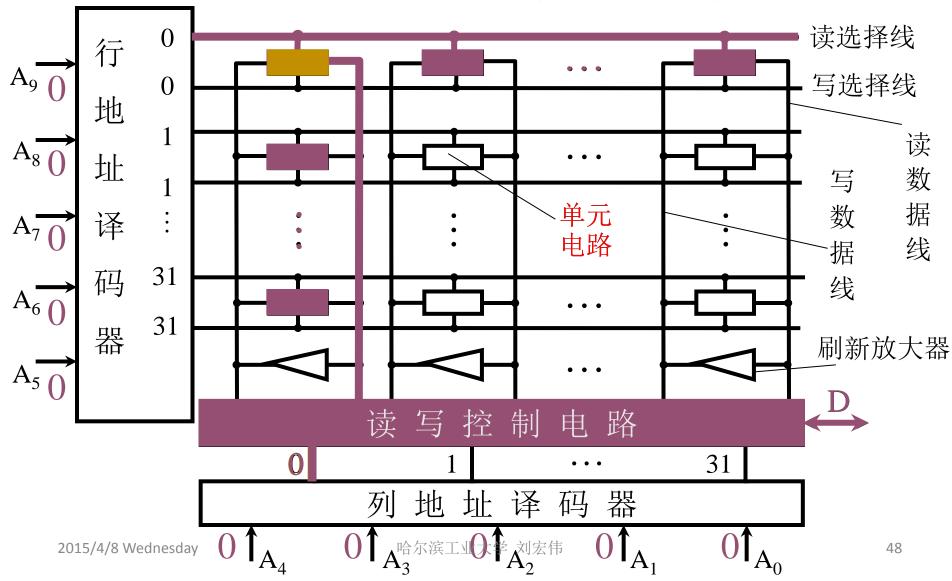
读出时数据线有电流为"1"

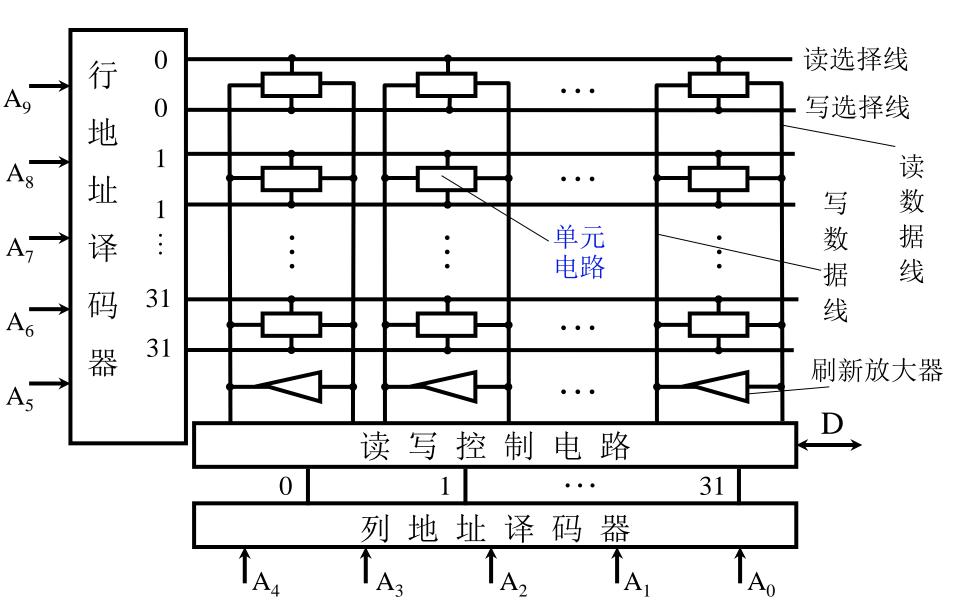
写入时 C_S 充电为 "1" 放电为 "0" 哈尔滨工业大学 刘宏伟

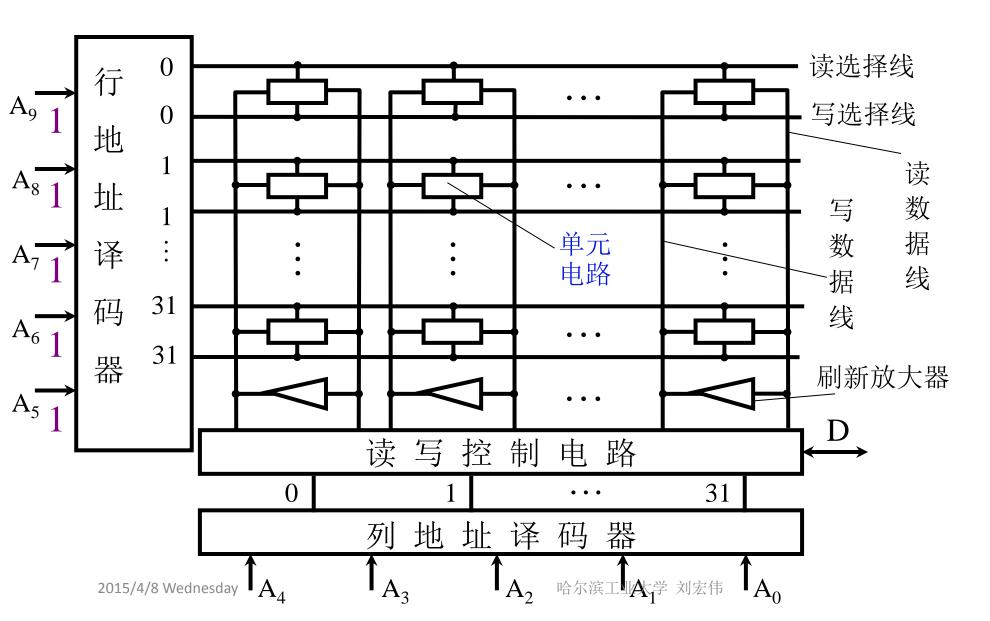
(2) 动态 RAM 芯片举例

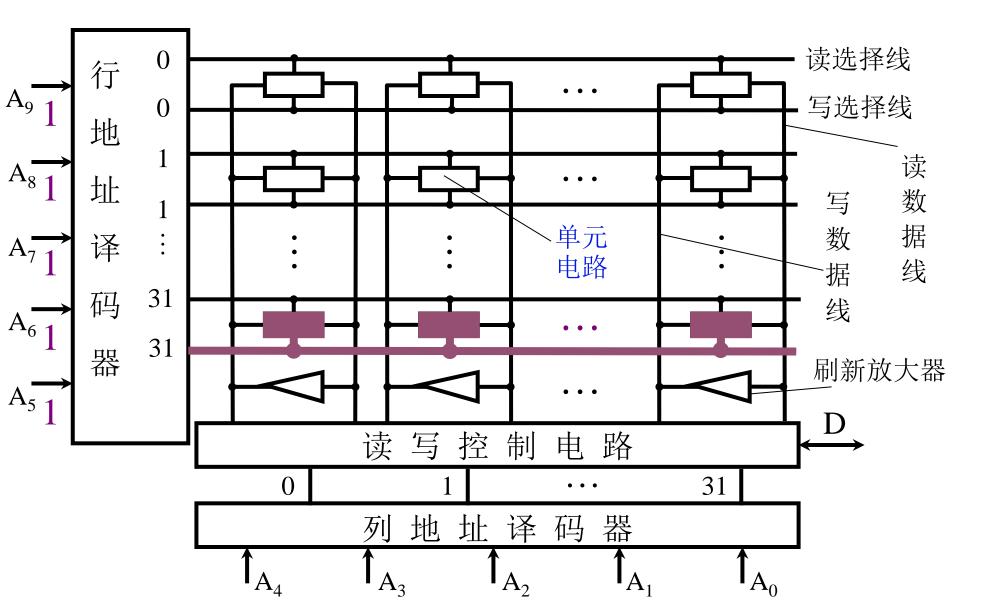
4.2

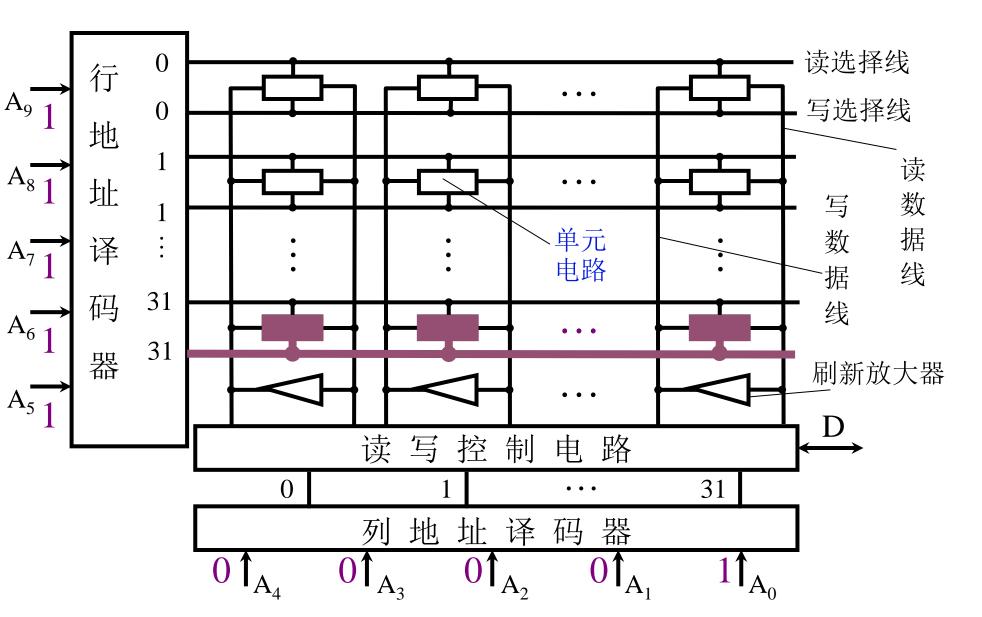
① 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 读

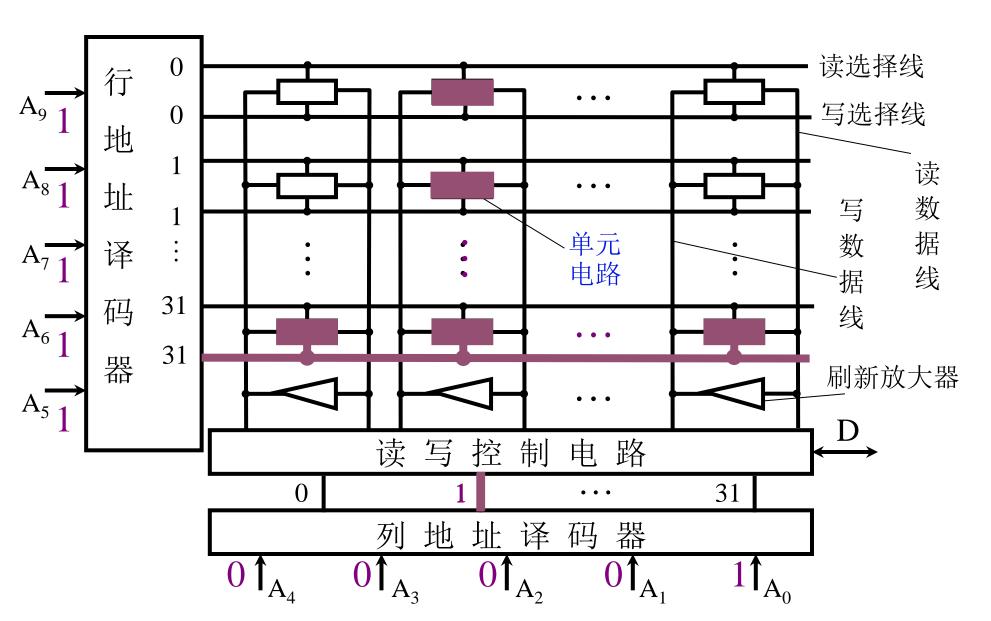


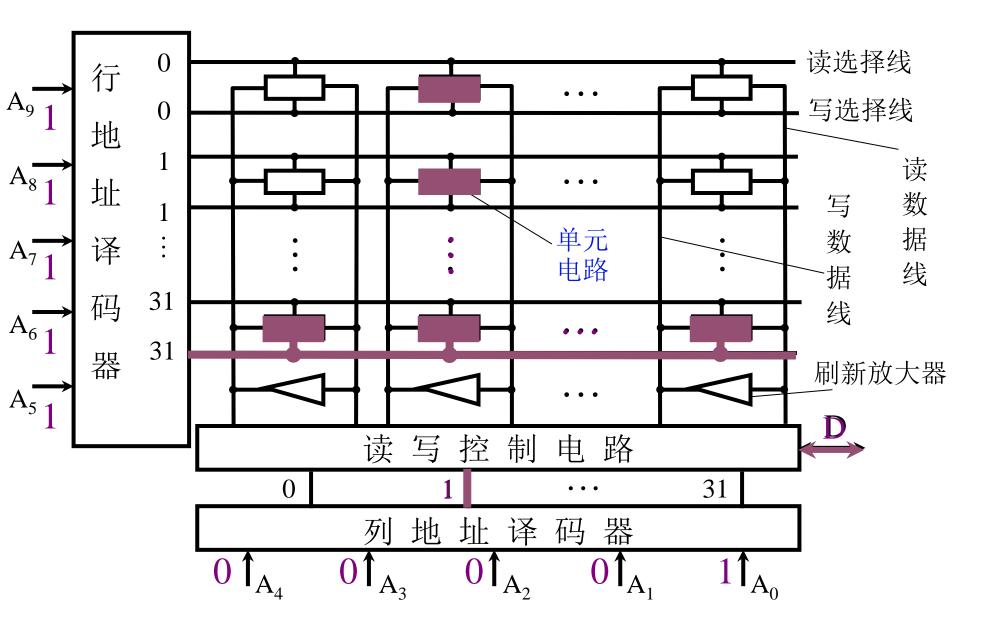


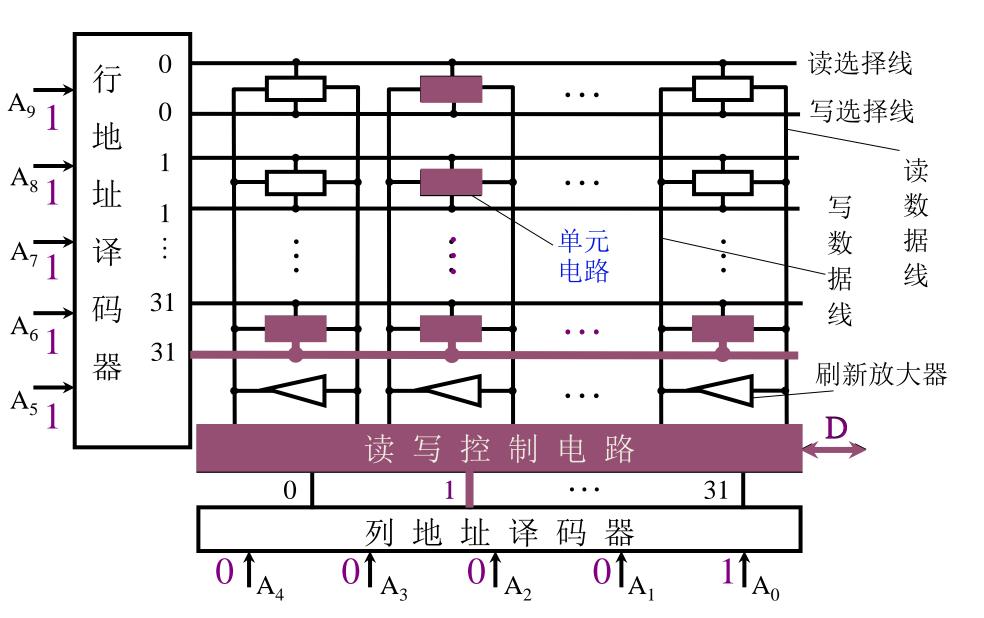


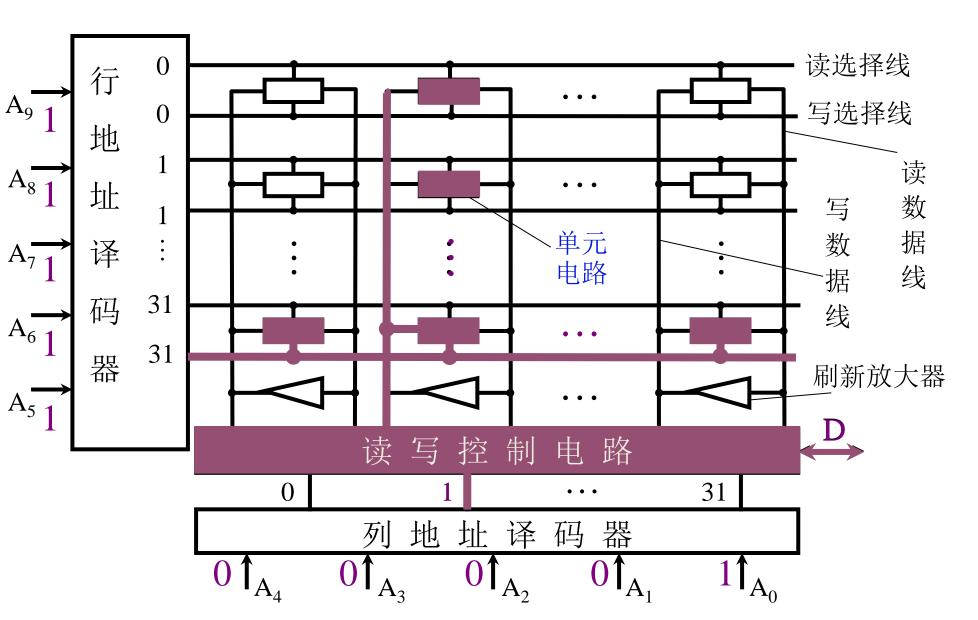


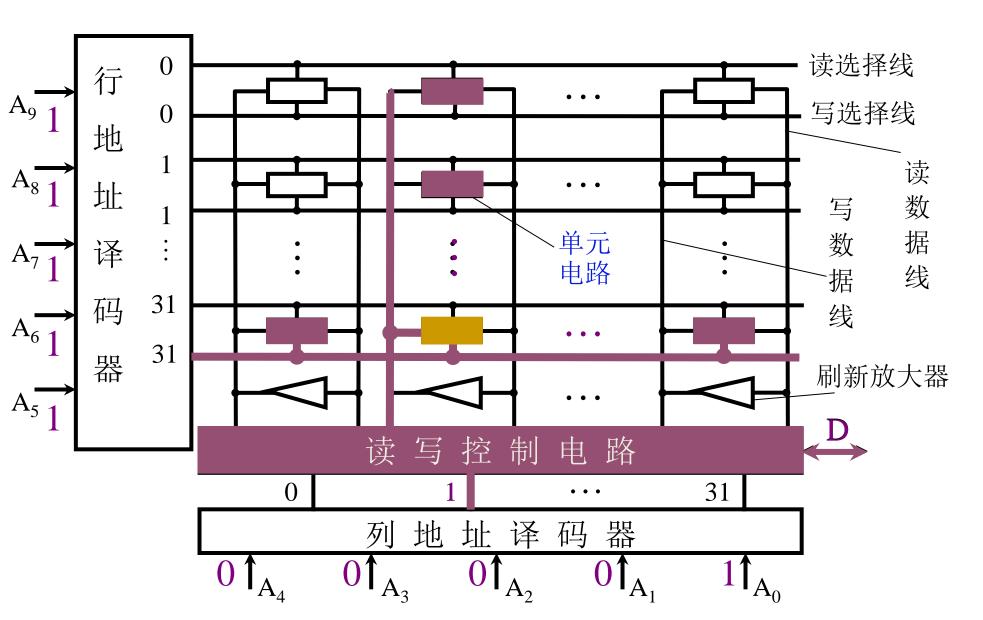




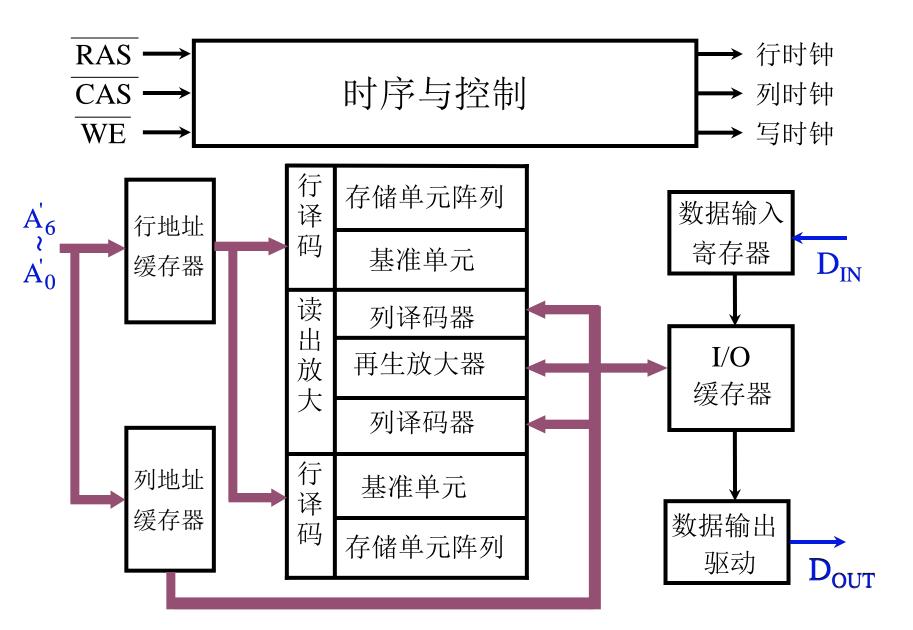


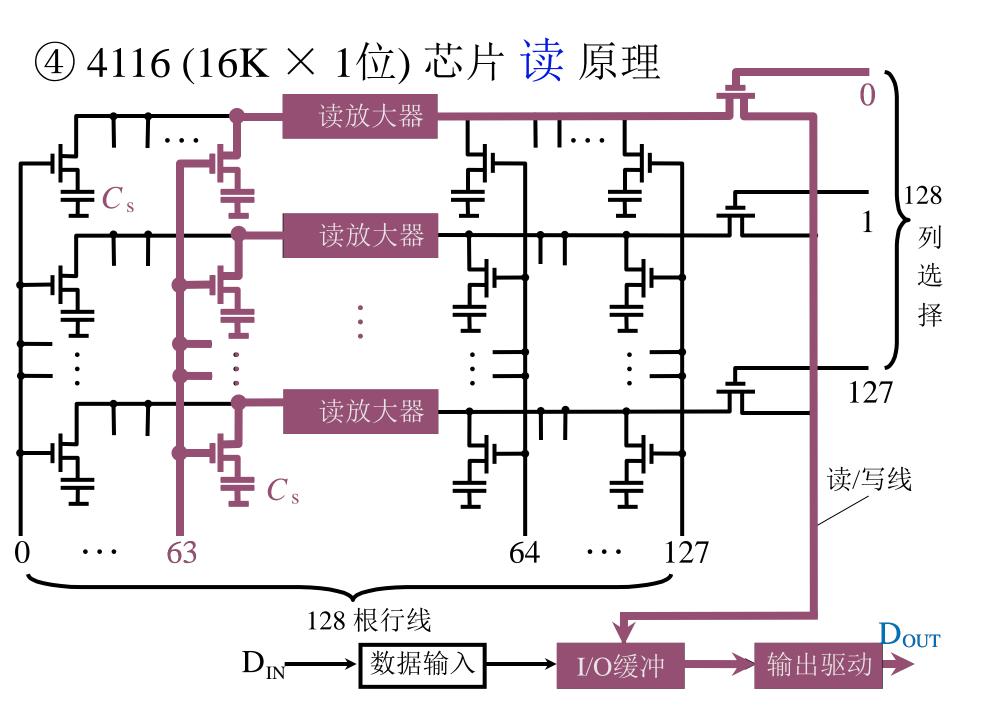


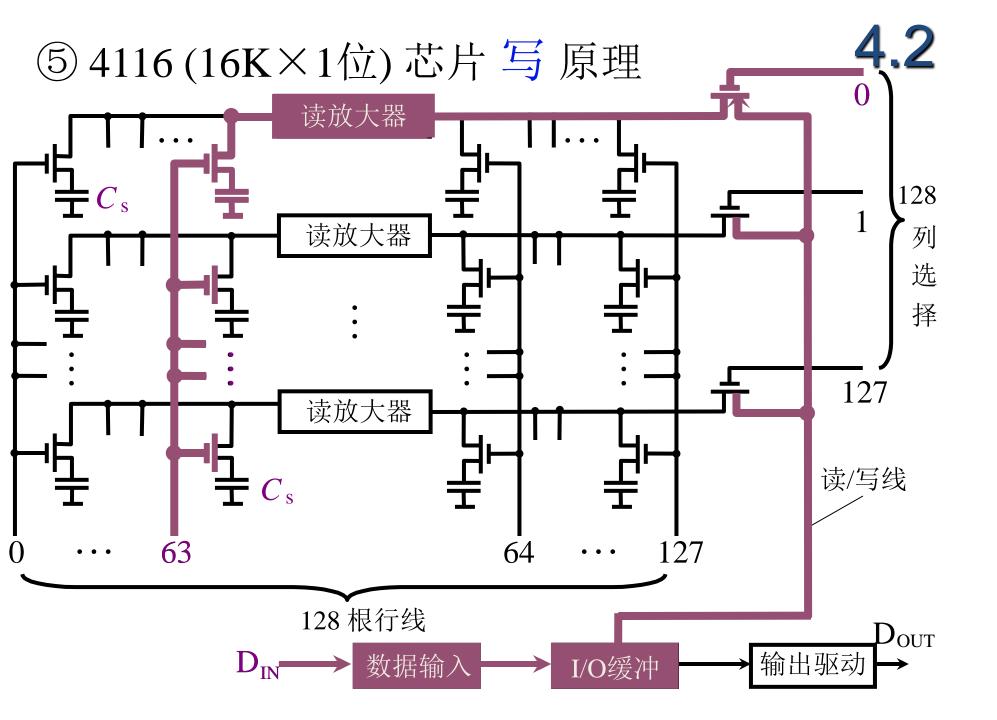




③ 单管动态 RAM 4116 (16K × 1位) 外特性 4.2





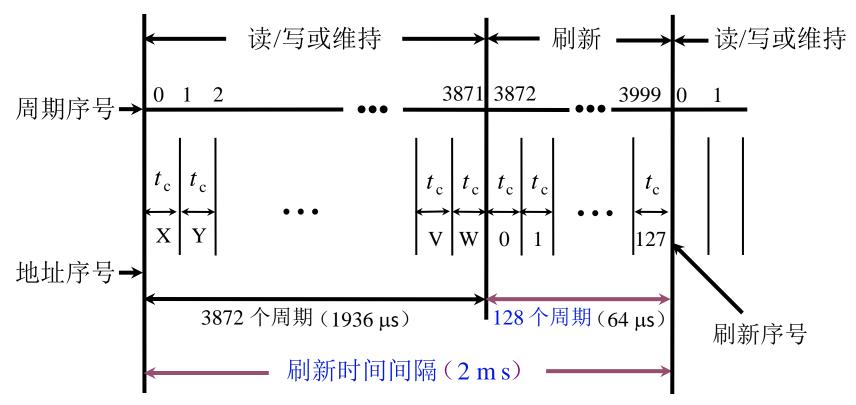


(4) 动态 RAM 刷新

4.2

刷新与行地址有关

① 集中刷新 (存取周期为0.5 μs)以128 × 128 矩阵为例

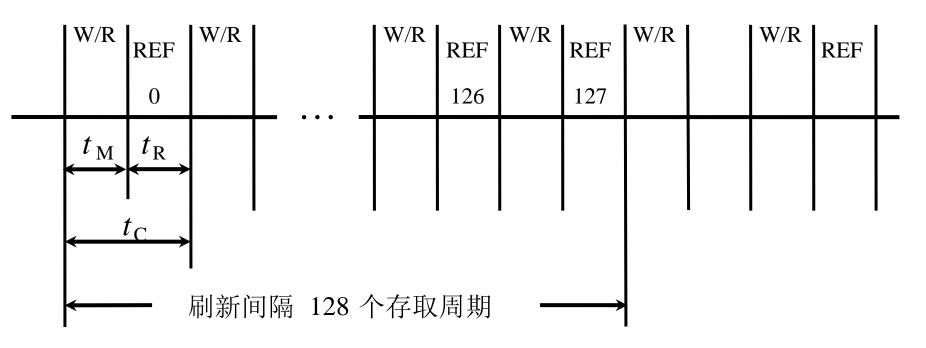


- "死区"为 $0.5 \, \mu s \times 128 = 64 \, \mu s$
- "死时间率"为 128/4 000 × 100% = 3.2%

②分散刷新(存取周期为1 µs)

4.2

以 128×128 矩阵为例



$$t_{\rm C} = t_{\rm M} + t_{\rm R}$$

$$\downarrow \qquad \downarrow$$

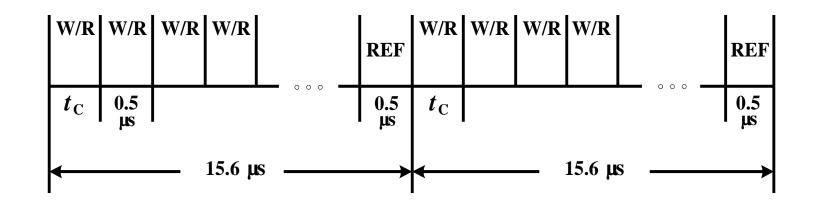
读写 刷新

无 "死区"

(存取周期为 0.5 μs + 0.5 μs)

③分散刷新与集中刷新相结合(异步刷新)4.2

对于 128 × 128 的存储芯片(存取周期为 0.5 μs) 若每隔 15.6 μs 刷新一行



每行每隔 2 ms 刷新一次

"死区"为 0.5 µs

将刷新安排在指令译码阶段,不会出现"死区"

3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较

4.2

主存	DRAM	SRAM	
存储原理	电容	触发器	缓存

集成度 高 低

芯片引脚
少
多

功耗 大

价格 低 高

速度 慢 快

4.2 主存储器

- •一、概述
- •二、半导体存储芯片简介
- ·三、随机存取存储器(RAM)
- ·四、只读存储器(ROM)
- · 五、存储器与 CPU 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

四、只读存储器 (ROM)

- •早期的只读存储器——在厂家就写好了内容
- 改进1——用户可以自己写——一次性
- 改进2--可以多次写--要能对信息进行擦除
- 改进3——电可擦写——特定设备
- 改进4——电可擦写——直接连接到计算机上

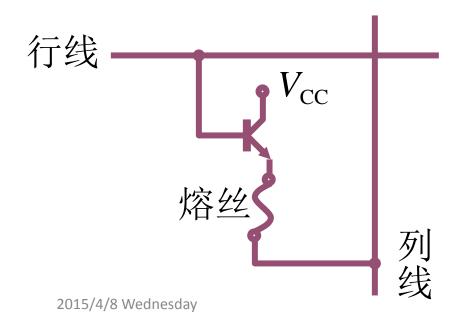
四、只读存储器(ROM)

4.2

掩模 ROM (MROM)
 行列选择线交叉处有 MOS 管为"1"

行列选择线交叉处无 MOS 管为"0"

2. PROM (一次性编程)



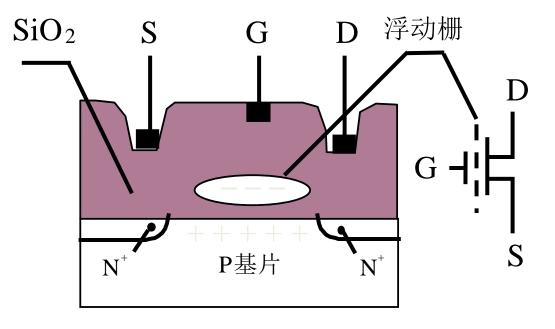
熔丝断 为"0"

熔丝未断 为"1"

3. EPROM (多次性编程)

4.2

N型沟道浮动栅 MOS 电路



G栅极

S 源

D 漏



紫外线全部擦洗

D端加正电压

形成浮动栅

不形成浮动栅

S与D不导通为"0"

S与D导通为"1"

D 端不加正电压 2015/4/8 Wednesday

哈尔滨工业大学 刘宏伟

4. EEPROM (多次性编程)

4.2

电可擦写

局部擦写

全部擦写

5. Flash Memory (闪速型存储器)

EPROM

价格便宜 集成度高

EEPROM

电可擦洗重写

比 EEPROM快 具备 RAM 功能

4.2 主存储器

- •一、概述
- •二、半导体存储芯片简介
- ·三、随机存取存储器(RAM)
- ·四、只读存储器(ROM)
- · 五、存储器与 CPU 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

4.2 主存储器——存储器与 CPU 的连接

- •1. 存储器容量的扩展
 - ✓位扩展
 - ✓字扩展
 - ✓同时扩展
- 2. 存储器与 CPU 的连接

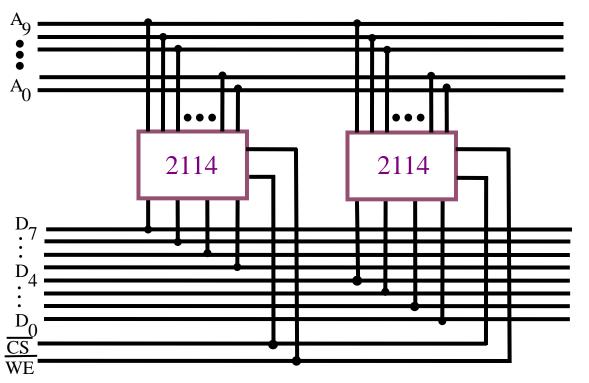
五、存储器与 CPU 的连接

4.2

- 1. 存储器容量的扩展
- (1) 位扩展(增加存储字长)

10根地址线

用?2片1K×4位存储芯片组成1K×8位的存储器



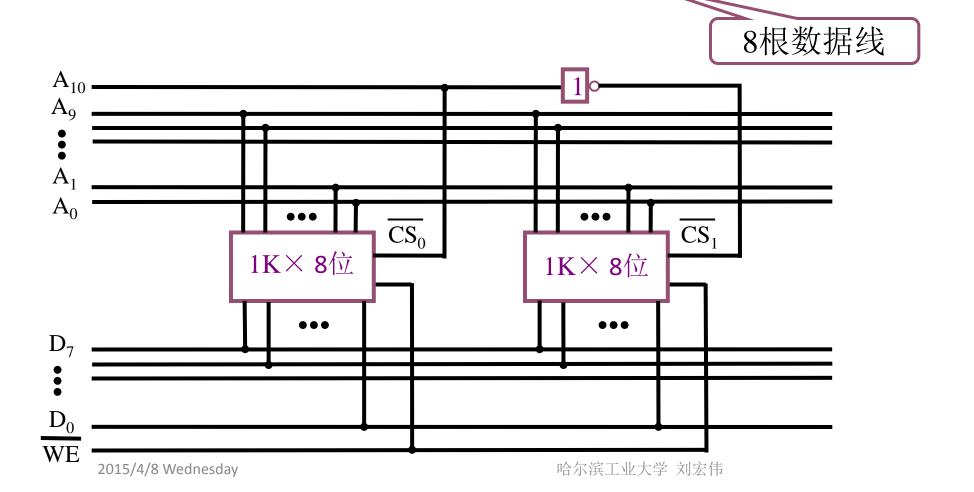
8根数据线

(2)字扩展(增加存储字的数量)

4.2

11根地址线

用 ?2片 1K×8位 存储芯片组成 2K×8位 的存储器



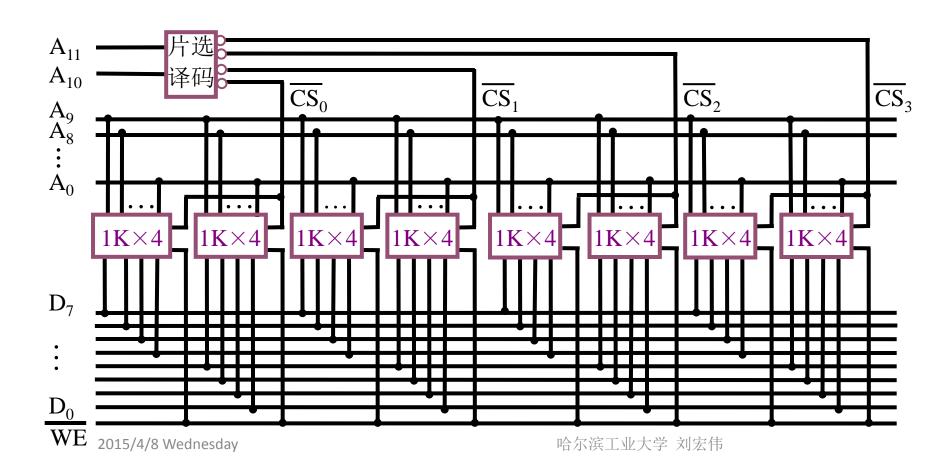
(3) 字、位扩展

4.2

用?8片1K×4位存储芯片组成4K×8位的存储器

12根地址线

8根数据线



4.2 主存储器——存储器与 CPU 的连接

- 1. 存储器容量的扩展
 - ✓位扩展
 - ✓字扩展
 - ✓同时扩展
- 2. 存储器与 CPU 的连接
 - ✓基本方法
 - ✓举例

4.2

- (1) 地址线的连接
- (2) 数据线的连接
- (3) 读/写命令线的连接
- (4) 片选线的连接
- (5) 合理选择存储芯片
- (6) 其他 时序、负载

例4.1 解:

4.2

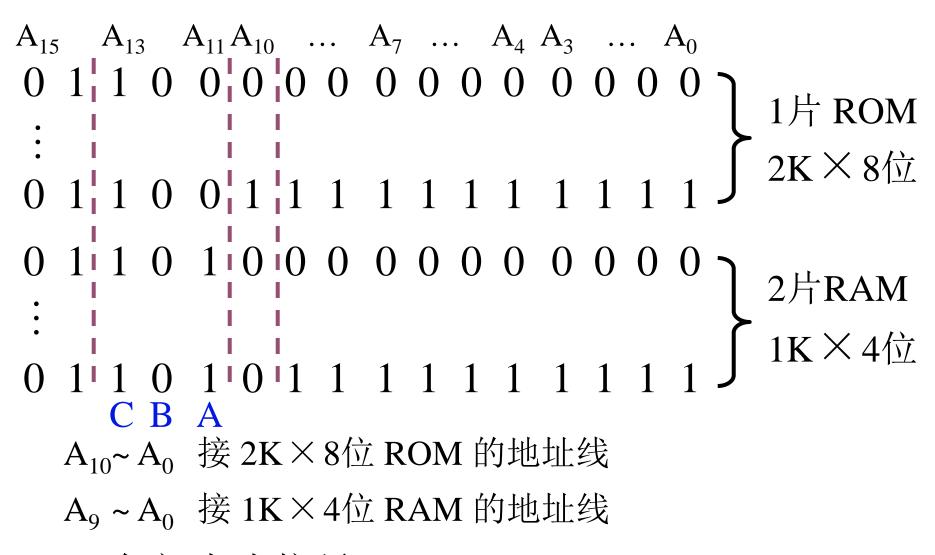
(1) 写出对应的二进制地址码

1片 2K×8位 $A_{15}A_{14}A_{13}$ $A_{11}A_{10}$... A_{7} ... A_{4} A_{3} ... A_{0} 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2片1K×4位

(2) 确定芯片的数量及类型

哈尔滨工业大学 刘宏伟

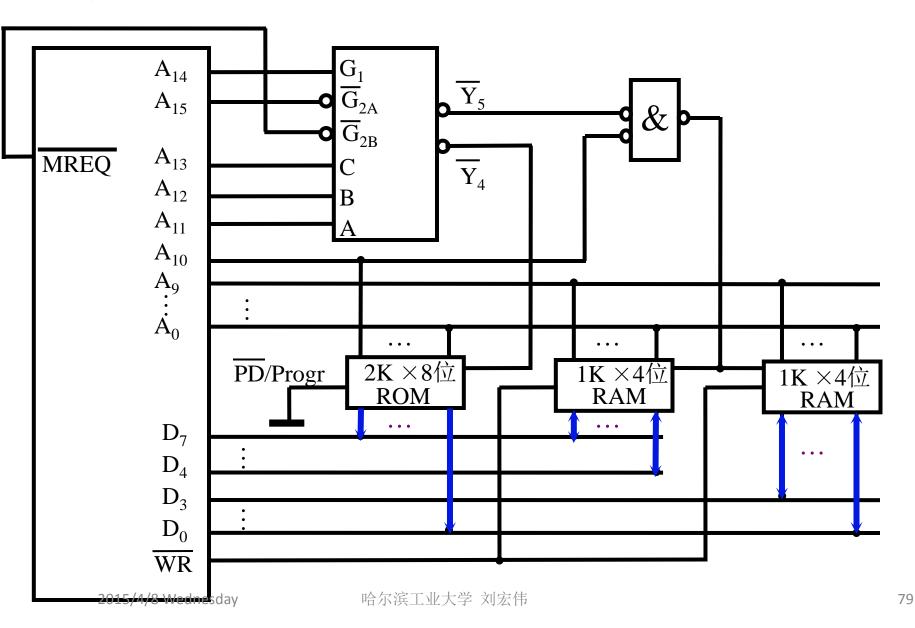
(3) 分配地址线



确定片选信号哈尔滨工业大学 刘

例 4.1 CPU 与存储器的连接图

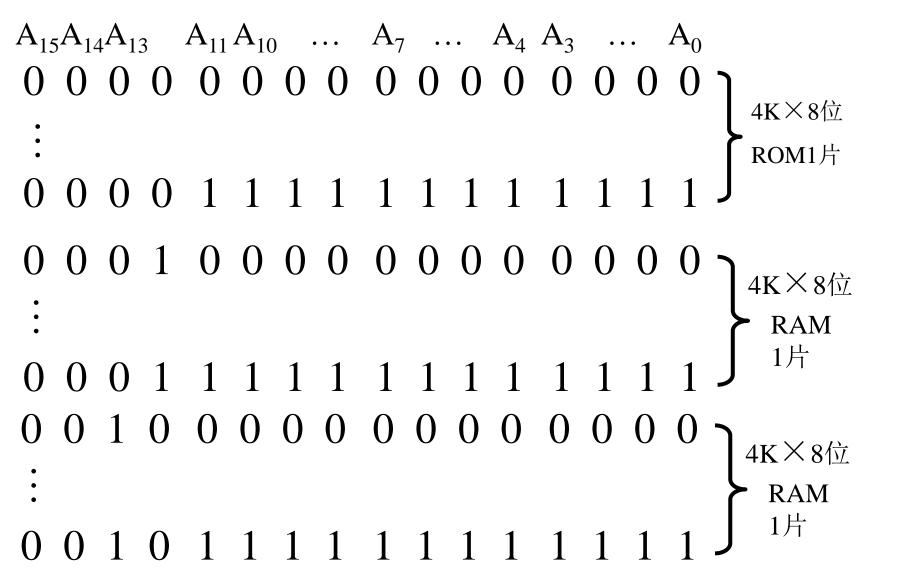
4.2

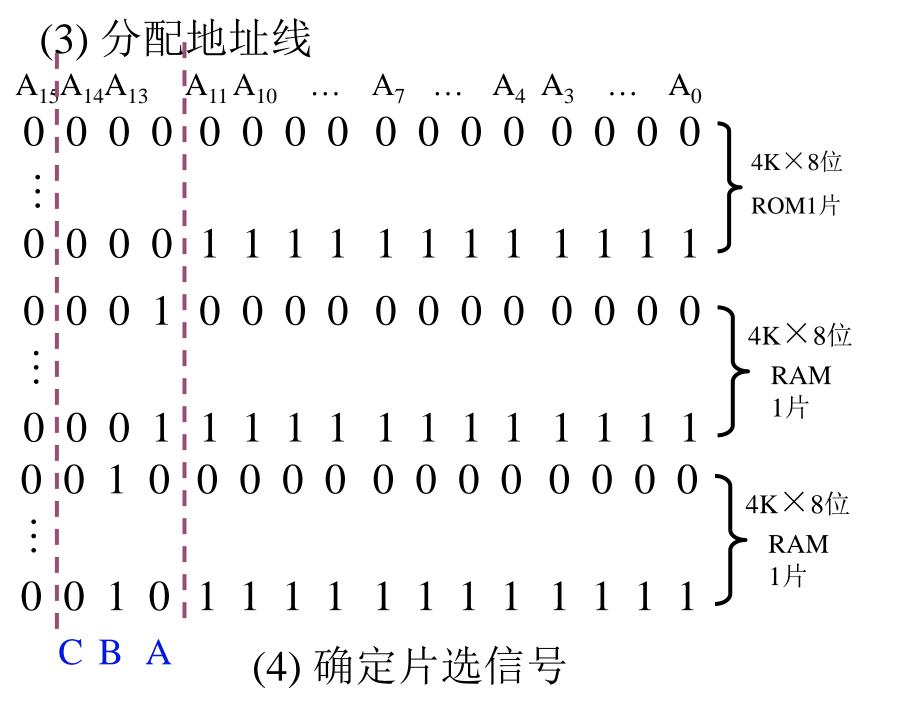


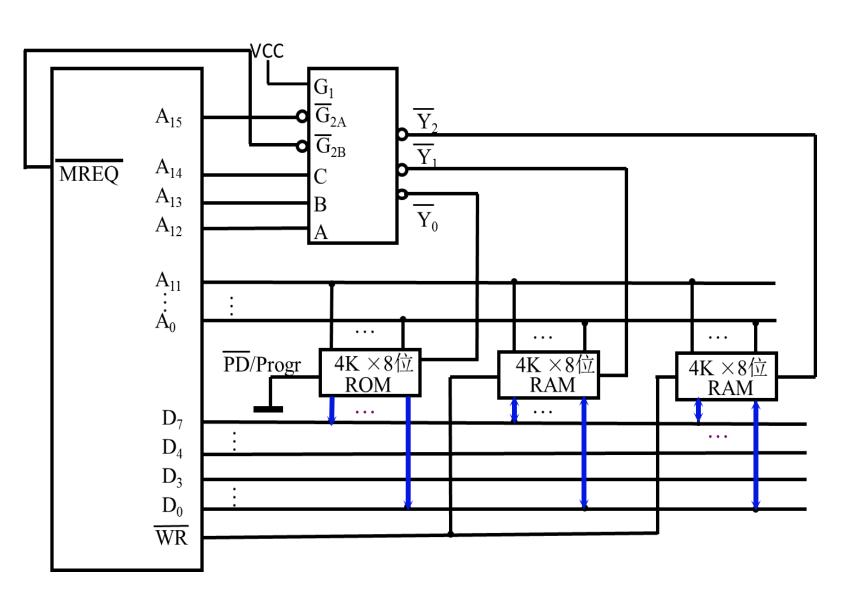
- 例4.2 假设同前,要求最小4K为系统程序区,相邻8K为用户程序区。
 - (1) 写出对应的二进制地址码
 - (2) 确定芯片的数量及类型
 - (3) 分配地址线
 - (4) 确定片选信号
 - (5) 确定片选逻辑

例4.2 假设同前,要求最小4K为系统程序区,相邻8K为用户程序区。

(1) 写出对应的二进制地址码 (2) 确定芯片的数量及类型







4.2 主存储器

- •一、概述
- •二、半导体存储芯片简介
- ·三、随机存取存储器(RAM)
- ·四、只读存储器(ROM)
- · 五、存储器与 CPU 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

4.2 主存储器——存储器的校验

- 1、为什么要对存储器的信息进行校验?
- 2、为了能够校验出信息是否正确,如何进行编码?
- 3、纠错或检错能力与什么因素有关?
- 4、校验出信息出错后是如何进行纠错?
- 5、除了我们教材上讲的校验码, 你还知道哪些容错编码?, 原理是什么?

4.2 主存储器——存储器的校验

• 合法代码集合

```
1、{000,001,010,011,100,101,110,111} 检0位错、纠0位错
```

2、 {000, 011, 101, 110}

200 检1位错,纠0位错

3、{000, 111} 检1位错,纠1位错

100 110 4、{0000, 1111} 检2位错,纠1位错

1000 1100

5、{00000, 11111} 检2位错, 纠2位错 11000 11100 编码的检测能力 和纠错能力和什 么有关呢

任意两组合法代码之间 二进制位的最少差异数

六、存储器的校验

4.2

1.编码的最小距离

任意两组合法代码之间 二进制位数 的 最少差异

编码的纠错、检错能力与编码的最小距离有关

$$L-1=D+C(D\geq C)$$

L - 编码的最小距离 L = 3

D — 检测错误的位数 具有 一位 纠错能力

C — 纠正错误的位数

汉明码是具有一位纠错能力的编码

2. 汉明码的组成

4.2

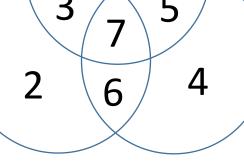
校验位应该放在哪些位 置呢?

汉明码采用奇偶检验

位置放校验码

1, 2, 4, 8

• 汉明码采用分组校验



给出了出

错的位置



校验位

00100011

100100011

1001000011

校验位

• 汉明码的分组是一种非划分方式

如何分组的呢?

2 3 6

第2组 XXX1X

第1组 XXXX1

第3组 XX1XX

第4组 X1XXX

第5组 1XXXX

分成3组,每组有1位校验位, 共包括4位数据位

2. 汉明码的组成

4.2

组成汉明码的三要素

汉明码的组成需增添? 位检测位

$$2^k \ge n + k + 1$$

检测位的位置?

$$2^{i}$$
 ($i = 0$, 1, 2, 3, ...)

检测位的取值?

检测位的取值与该位所在的检测"小组"中承担的奇偶校验任务有关

各检测位 C_i 所承担的检测小组为

- 4.2
- C_1 检测的 g_1 小组包含第 1, 3, 5, 7, 9, 11, · · · 位置的二进制编码为X...XXX1
- C, 检测的 g, 小组包含第 2, 3, 6, 7, 10, 11, ··· 位置的二进制编码为X...XX1X
- C₄ 检测的 g₃ 小组包含第 4, 5, 6, 7, 12, 13, ··· 位置的二进制编码为X...X1XX
- C₈ 检测的 g₄ 小组包含第 8, 9, 10, 11, 12, 13,… 位置的二进制编码为X...1XXX
 - g_i 小组独占第 2^{i-1} 位 位置的二进制编码为0...10...0
 - g_i 和 g_j 小组共同占第 $2^{i-1}+2^{j-1}$ 位 位置的二进制编码为0...010...010...0
 - g_i 、 g_j 和 g_l 小组共同占第 $2^{i-1}+2^{j-1}+2^{l-1}$ 位 位置的二进制编码为0...010...010...010...010

例4.4 求 0101 按 "偶校验"配置的汉明码 4.2

解:
$$\cdot \cdot \cdot n = 4$$

根据
$$2^k \ge n + k + 1$$

得
$$k=3$$

汉明码排序如下:

二进制序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	\mathbf{C}_1	\mathbb{C}_2	0	\mathbb{C}_4	1	0	1
	0	1		0			

· 0101 的汉明码为 0100101

练习1 按配偶原则配置 0011 的汉明码 4.2

解: : n = 4 根据 $2^k \ge n + k + 1$

取 k=3

二进制序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	C ₁		0	C ₄	0	1	1

$$C_1 = 3 \oplus 5 \oplus 7 = 1$$

$$C_2 = 3 \oplus 6 \oplus 7 = 0$$

$$C_{\Delta} = 5 \oplus 6 \oplus 7 = 0$$

3. 汉明码的纠错过程

4.2

形成新的检测位 P_i,其位数与增添的检测位有关,

如增添 3 位 (k=3) ,新的检测位为 $P_4 P_2 P_1$ 。

以 k=3 为例, P_i 的取值为

$$P_1 = {\overset{\mathbf{C}_1}{1}} \oplus 3 \oplus 5 \oplus 7$$

$$P_2 = \overset{\mathbf{C}_2}{2} \oplus 3 \oplus 6 \oplus 7$$

$$P_4 = {\overset{\mathbf{C}}{4}} \oplus 5 \oplus 6 \oplus 7$$

对于按"偶校验"配置的汉明码

不出错时
$$P_1$$
= 0, P_2 = 0, P_4 = 0 哈尔滨工业大学

例4.5 已知接收到的汉明码为0100111

(按配偶原则配置) 试问要求传送的信息是什么?

4.2

解: 纠错过程如下

$$P_1 = 1 \oplus 3 \oplus 5 \oplus 7 = 0$$
 无错

$$P_2 = 2 \oplus 3 \oplus 6 \oplus 7 = 1$$
 有错

$$P_4 = 4 \oplus 5 \oplus 6 \oplus 7 = 1 有错$$

$$P_4P_2P_1 = 110$$

第6位出错,可纠正为0100101,2015故要求传送的信息为01014处 刘宏伟

练习2 写出按偶校验配置的汉明码

4.2

0101101 的纠错过程

$$P_4 = 4 \oplus 5 \oplus 6 \oplus 7 = 1$$

$$P_2 = 2 \oplus 3 \oplus 6 \oplus 7 = 0$$

$$P_1 = 1 \oplus 3 \oplus 5 \oplus 7 = 0$$

- ∴ P₄P₂P₁ = 100 第 4 位错,可不纠
- 练习3 按配奇原则配置 0011 的汉明码 配奇的汉明码为 0101011

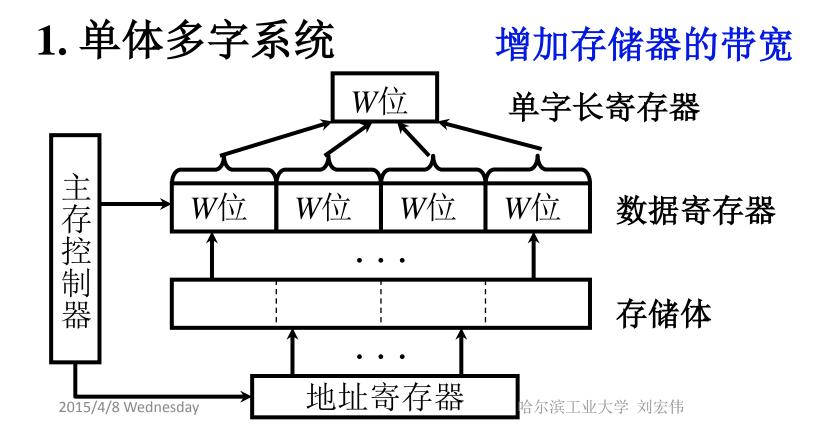
4.2 主存储器

- •一、概述
- •二、半导体存储芯片简介
- ·三、随机存取存储器(RAM)
- ·四、只读存储器(ROM)
- · 五、存储器与 CPU 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

七、提高访存速度的措施

4.2

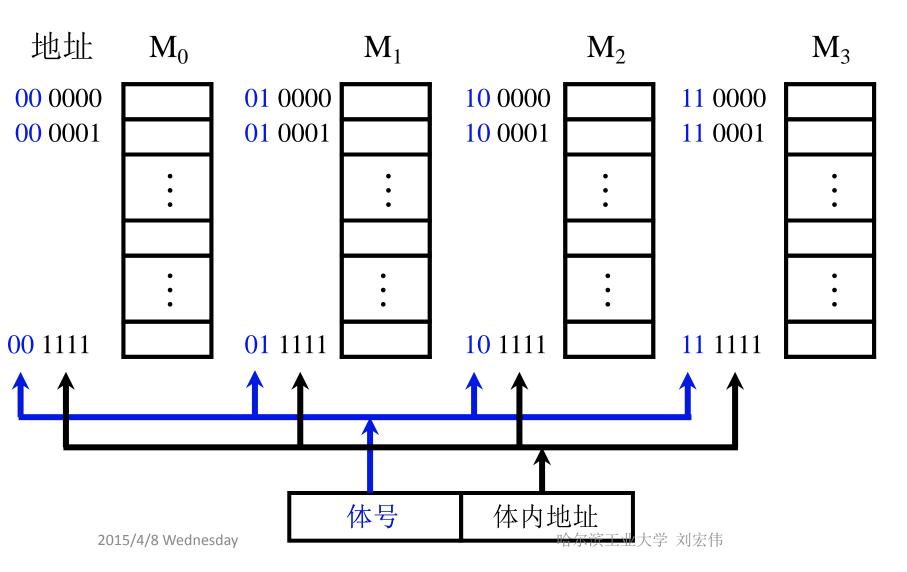
- 采用高速器件
- •采用层次结构 Cache -主存
- 调整主存结构



2. 多体并行系统

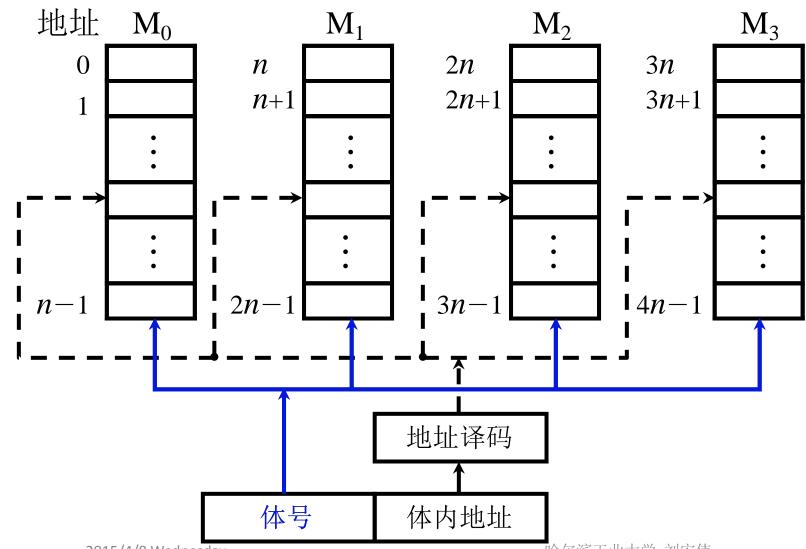
4.2

(1) 高位交叉 顺序编址



(1) 高位交叉 各个体并行工作



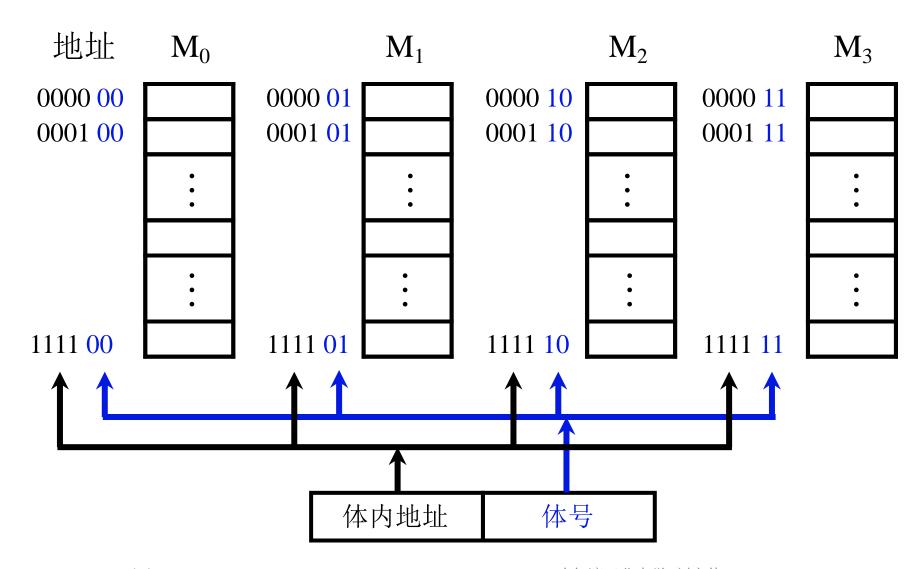


2015/4/8 Wednesday

哈尔滨工业大学 刘宏伟

(2) 低位交叉 各个体轮流编址

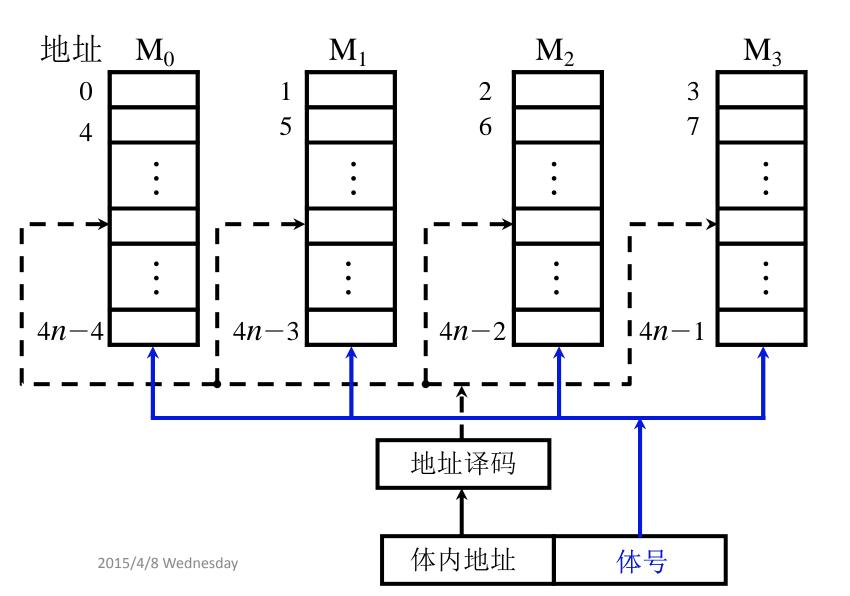
4.2



2015/4/8 Wednesday 哈尔滨工业大学 刘宏伟 100

(2) 低位交叉 各个体轮流编址

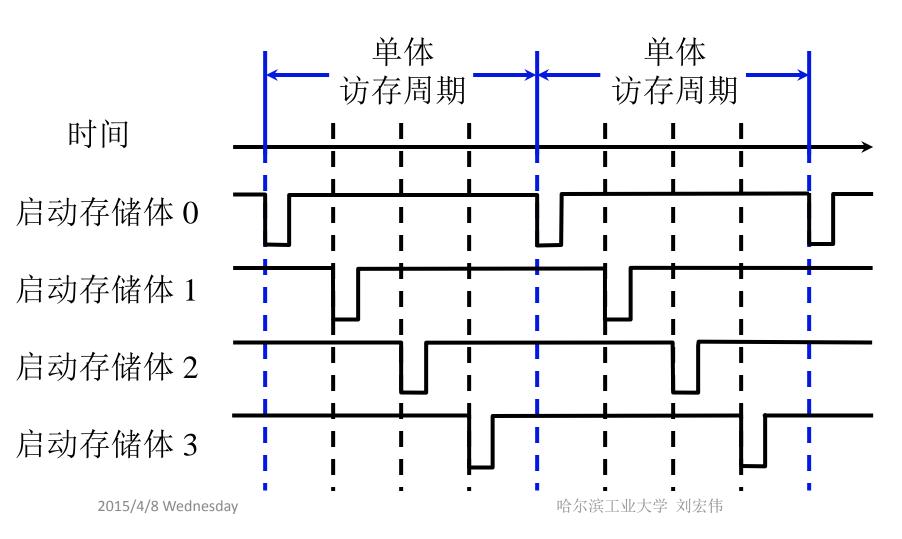
4.2



低位交叉的特点

4.2

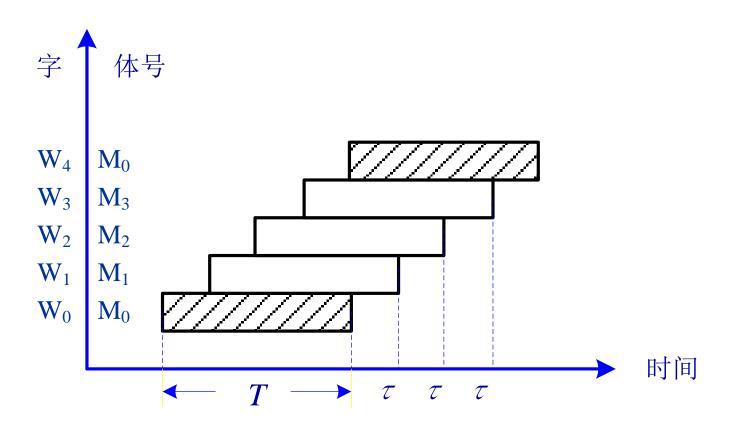
在不改变存取周期的前提下,增加存储器的带宽



102

设四体低位交叉存储器,存取周期为T,总线传输周期 4.2

为 τ ,为实现流水线方式存取,应满足 $T=4\tau$ 。



连续读取 4 个字所需的时间为 $T+(4-1)\tau$

2015/4/8 Wednesday 哈尔滨工业大学 刘宏伟 103

3.高性能存储芯片

4.2

(1) SDRAM (同步 DRAM)

在系统时钟的控制下进行读出和写入 CPU 无须等待

(2) RDRAM

由 Rambus 开发,主要解决存储器带宽问题

(3) 带 Cache 的 DRAM

在 DRAM 的芯片内 集成 了一个由 SRAM 组成的

Cache,有利于 猝发式读取